Search Notes		

_	Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	er
	10/643,775	LIE ET AL.	
	Examiner	Art Unit	
	Amanda M. Shaw	1634	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	-		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		×>	
-200			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		**		

SEARCH (INCLUDING SEAF	NOTES . RCH STRATEGY)
	DATE	EXMR
EAST	9/20/2006	0x
EAST	9/21/2006	A
Inventor Search in PALM	9/20/2006	01×
STN	9/20/2006	0×
Seq Searh-See score	9/21/2006	9x
to the state of		